УДК 539.2, 539.19

ВЛИЯНИЕ НАГРЕВА ПОДЛОЖЕК НА СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК Cu₂ZnSnS₄

INFLUENCE OF THE HEATING OF SUBSTRATES ON THE PROPERTIES OF THIN FILMS $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$

В.С. Захвалинский ¹, Нгуен Тхи Тхам Хонг ², Пхам Тхи Тхао ¹, Е.А. Пилюк ¹, Е.А. Кудрявцев ¹, А.В. Захвалинский ²

V.S. Zakhvalinskii ¹, Nguyen Thi Tham Hong ¹, Pham Thi Thao ¹, E.A. Pilyuk ¹, E.A. Kudryavtsev ¹, A.V. Zakhvalinskii ²

¹ Белгородский национальный исследовательский университет, Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

Belgorod National Research University, 85 Pobedy St, Belgorod, 308015, Russia

² Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46

Belgorod State Technological University after V.G. Shukhov, 46 Kostyukova St, Belgorod, 308012, Russia

E-mail: zakhvalinskii@bsu.edu.ru

Аннотация. Синтез Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) был осуществлён методом пиролитического разложения прекурсоров в вакууме. Порошок прекурсоров был получен высупиванием раствора смеси хлоридов Cu, Zn, Sn и тиомочевины в этиловом спирте. Твёрдотельная мишень для вч-магнетронного напыления была получена прессованием порошка CZTS. Состав материала мишени контролировался методом рентгеновского энергодисперсионного анализа, порошкового ренттенофазового анализа и Рамановской спектроскопии. Синтезированный материал имел тетрагональную структуру с пространственной группой 142m. Плёнки CZTS, полученные методом вч-магнетронного напыления, были исследованы методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии. Установлено, что плёнки CZTS, нанесённые на холодную подложку, имели аморфный характер, в то время как плёнки, нанесенные на подложку при температуре T_s = 450 °C, были нанокрокристаллическими.

Resume. The synthesis of Cu2ZnSnS4 (CZTS) was carried out by the pyrolytic decomposition of precursors in a vacuum. Precursor powder was obtained by drying a mixture of Cu, Zn, Sn chlorides and thiourea solution, in ethanol. Solid state target for RF-magnetron sputtering was prepared by compression CZTS powder. The composition of the target material was monitored by X-ray energy dispersive analysis, powder X-ray diffraction and Raman spectroscopy. A synthesized material has a tetragonal structure with space group $I^{\frac{3}{4}}$ 2m. Films CZTS obtained by rf-magnetron sputtering were studied by scanning and transmission electron microscopy. Established that CZTS film sputtering on a cold substrate had an amorphous nature while the film deposited on the substrate at a temperature Ts = 450° C were nanocrystalline.

Ключевые слова: солнечные элементы, кестериты, магнетронное напыление, тонкие плёнки, дифракция электронов.

Keywords: solar cells, kesterite, magnetron sputtering, thin films, electron diffraction.

Введение

В настоящее время исследователи заняты активным поиском альтернативных материалов для создания солнечных элементов (СЭ). Основным требованием к таким материалам является низкая токсичность, распространённость в природе и низкая цена. Четверной полупроводник р-типа CZTS является одним из таких материалов [1, 2]. CZTS может кристаллизоваться в структуре кестерита (пространственная группа $I\overline{4}$) и в структуре станнита (пространственная группа $I\overline{4}$ 2m). Различие этих двух структур обусловлено отличием в положении атомов Cu и Zn и очень сложно установить отличие методами рентгенофазового анализа [3]. CZTS имеет подходящую для CЭ ширину запрещённой зоны Eg = 1.4 – 1.5 эВ и высокий коэффициент оптического поглощения 104см⁻³. Ширина запрещённой зоны CZTS близка к идеальной Eg = 1.35 эВ для CЭ работающего в атмосфере земли.

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщается о достижении эффективности преобразования солнечного света СЭ содержащего слой CZTS, равной 12% [5].

В 1967 году были синтезированы и исследованы монокристаллы СZTS [6]. В дальнейшем для получения применялись различные технологии, такие как прямое сплавление элементов в вакууме [7], сольвотермальный способ [8], выращивание в жидких растворах методом высокотемпературного металлоорганического синтеза (горячей инжекции) [9], методом твёрдотельной реакции [10]. Интенсивное исследование тонких плёнок СZTS в качестве слоёв поглотителей солнечной энергии базировалось на применении ряда вакуумных и не вакуумных технологий. К этим технологиям относятся метод одновременного испарения компонентов CZTS [11], испарение электронным лучом [12], импульсное лазерное напыление [13], вакуумное напыление [14], спрей пиролитическое нанесение плёнок [15], электрохимическое осаждение [16].

В настоящей работе мы исследовали влияние температуры подложки на морфологию поверхности и фазовый состав тонких плёнок CZTS, полученных методом высокочастотного нереактивного магнетронного напыления из твёрдой мишени.

Эксперимент

Синтез CZTS был проведен методом пиролитического разложения прекурсоров в вакууме. Порошок прекурсора был получен при высушивании смеси солей CuCl₂·2H₂O, ZnCl₂, SnCl₂·2H₂O и тиомочевины SC(NH₂)₂, растворённых в смеси воды и спирта. Сушка проходила в течении 48 часов при температуре 70-80°С. После пиролитического разложения порошка прекурсора при температуре 450°С в течение получаса в вакууме с откачкой и удалением продуктов реакции была проведена прессовка материала твердофазной мишени. Фазовой состав и кристаллическую структуру материала мишени и образцов CZTS исследовали методом рентгенофазового анализа. Исследования проводили на дифрактометре Rigaku Ultima IV (Япония) с детектором D/teX Ultra, съёмка θ - 2 θ в диапазоне 10-100 °, с шагом 0.04°, скоростью 2 град/ мин, K_{β} фильтр – Ni, λ СuK α = 1,54056 Å, без монохроматора, с геометрией Брен-Брентано, с полупроводниковым однокоординатным детектором. Были определены параметры тетрагональной ячейки a = b = 5.430977 (Å), c = 10.928577 (Å), c/2a =1.006, что хорошо коррелирует с литературными данными [17]. На рисунке 1 представлены результаты рентгенофазового анализа материала мишени Cu₂ZnSnS₄. Полученные методом вчмагнетронного напыления пленки практически однофазны, сравнение с литературными данными [17] и дифрактограмами, полученными на материале мишени, указывает на состав образцов близкий к стехиометрии CZTS. Содержание примесных фаз не превышает нескольких процентов. Основной плоскостью поликристаллических плёночных образцов CZTS является плоскость (112), вчмагнетронное напыление плёнок CZTS было проведено на установке ВН-2000 фирмы УкрРосприбор.



Рис. 1. Результаты рентгенофазового анализа материала мишени Cu₂ZnSnS₄. Fig. 1. The results of X-ray diffraction Cu₂ZnSnS₄ target material.



Рис 2. Спектр EDX поропіка Cu_2ZnSnS_4 Fig. 2. Spectrum EDX Cu2ZnSnS4 powder

Химический состав и стехиометрия материала мишени контролировались методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX) в сканирующем электронном микроскопе QUANTA 600. Рентгеновский спектр (рис. 2) порошка соединения Cu_2ZnSnS_4 показывает соответствующие пики меди (Cu), цинка (Zn), олова (Sn) и серы (S) в соотношении Cu/(Zn+Sn) = 1, Zn/Sn =1, Cu/Sn = 2, S/металл = 4 близком к стехиометрии с небольшим дефицитом серы. Размеры кристаллитов материала мишени Cu_2ZnSnS_4 были оценены на растровом электронном микроскопе и составили в среднем 35.542 нм (рис. 3).



Рис. 3. Изображение зернистой наноструктуры материала мишени $\rm Cu_2ZnSnS_4$ Fig. 3. The image is grainy nanostructure material $\rm Cu_2ZnSnS_4$ target

Плёнки CZTS, полученные при температурах подложки Ts = 40° C и Ts = 450° C, были исследованы на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения (2 Å) JEOL JEM-2100. Для исследования в просвечивающем микроскопе плёнки CZTS наносились на свежий скол монокристалла NaCl с последующим растворением хлорида натрия и помещением плёнки на специальный держатель образцов.



Рис 4. Изображение поверхности тонкой плёнки CZTS напылённой на холодную подложку Ts = 40°C и полученное на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения (2 Å) JEOL JEM-2100. Figure 4. Image of the surface of a thin film deposition CZTS on a cold substrate Ts = 40°C and received a transmission electron microscope, high-resolution (2 Å) JEOL JEM-2100.

Результаты и их обсуждение

Как видно из изображения на рисунке 4 полученного на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения (2 Å) JEOL JEM-2100, тонкая плёнка CZTS, напылённая на холодную подложку Ts = 40°C, имеет аморфный характер. Аморфный характер плёнкиподтверждается наличием размытых колец и галло на рисунке 5 полученных при диффракции



Рис. 5. Дифракция электронов в тонкой плёнке CZTS, напыленной на холодную подложку Ts = 40°C, изображение получено на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения (2 Å) JEOL JEM-2100. Fig. 5. Electron diffraction in thin film CZTS, spraying on a cold substrate Ts = 40°C, the image obtained by a transmission electron microscope High resolution (2 Å) JEOL JEM-2100.

электронов через фольгу CZTS. Такой вид дифракционных колец характерен для аморфных материалов. При повышении температуры подложки удаётся получить поликристаллические плёнки. Нанокристаллический характер плёнки CZTS хорошо виден на рисунке 6. На рисунке 7 хорошо

126

видны рефлексы возникающие при дифракции электронов через кристаллы плёнки. По дифракционной картине на рисунке 7 были определены межплоскостные расстояния решётки CZTS, подтверждённые данными рентгеновской дифракции, что отображено в таблице 1.



Рис. 6. Нанокристаллический характер плёнки CZTS температура подложки при вч-магнетронном напылении Ts = 450°C, изображение получено на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения (2 Å) JEOL JEM-2100.

Fig. 6. The nature of nanocrystalline films CZTS substrate temperature when high-frequency magnetron sputtering Ts = 450 °C, an image obtained by a transmission electron microscope, high-resolution (2 Å) JEOL JEM-2100.



- Рис 7. Диффракция электронов в тонкой плёнке CZTS, напылённой на горячую подложку Ts = 450°C, изображение получено на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения (2 Å) JEOL JEM-2100.
- Figure 7. Electron diffraction in thin film CZTS, spraying on a hot substrate Ts = 450°C, an image obtained by a transmission electron microscope, high-resolution (2 Å) JEOL JEM-2100.

Данные рентгенофазового анализа CZTS и результаты определения межплоскостных расстояний.

No.	hkl	2-theta(deg)	d(ang.)
1	101	18.15	4.883
2	112	28.428	3.1370
3	004	32.84	2.725
4	202	37.49	2.397
5	220	47.328	1.9191

Результаты Рамановской спектроскопии проведенной на нанокристаллической плёнке CZTS, полученной на горячей подложке (Ts = 450° C), свидетельствовали о наличии в спектре пиков соответствовавших тетрагональной структуре типа станнита, пространственная группа $I\overline{4}$ 2m [19].

Заключение

Методом пиролитического разложения смеси солей CuCl₂·2H₂O, ZnCl₂, SnCl₂·2H₂O и тиомочевины SC(NH₂)₂ в вакууме с непрерывной откачкой продуктов разложения был синтезирован порошок CZTS, послуживший материалом для изготовления твердотельной мишени. Методом вчмагнетронного нереактивного напыления были получены тонкие плёнки CZTS, нанесённые на холодную (Ts = 40°C) и горячую подложку (Ts = 450°C). Состав материала мишени контролировался методом рентгеновского энергодисперсионного анализа, порошкового рентгенофазового анализа и Рамановской спектроскопии. Синтезированный материал имел тетрагональную структуру с пространственной группой *I42m*. Плёнки CZTS, полученные методом вч-магнетронного напыления, были исследованы методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии и Рамановской спектроскопии. Установлено, что плёнки CZTS, нанесённые на холодную подложку, имели аморфный характер, в то время как плёнки, нанесенные на подложку при температуре $T_s = 450°C$, были нанокрокристаллическими и имели тетрагональную структуру с пространственной группой *I42m*. Поленки сетрагональную структуру с портранов от слектроскопии. Установлено, что плёнки сетрагональную структуру температуре $T_s = 450°C$, были нанокрокристаллическими и имели тетрагональную структуру с пространственной группой *I42m*. Полученные на подложку при температуре $T_s = 450°C$.

Таким образом показано, что вч-магнетронное нереактивное напыление из твёрдой мишени СZTS является простым и эффективным способом нанесения как аморфных, так и кристаллических плёнок. Полученные таким образом плёнки Cu₂ZnSnS₄ могут использоваться в качестве поглощающего слоя в солнечных элементах, созданных на основе экологически чистых материалов.

Работа поддержана грантом РФФИ проект № 15-42-03192.

Список литературы

1. Katagiri H. Development of thin film solar cell based on Cu2ZnSnS4 thin films/ H. Katagiri, K. Saitoh, T. Washio, H. Shinohara, T. Kurumadani, S. Miyajima// Sol. Energ. Mat. Sol. C. – 2001. – V. 65. – P. 141.

2. Mitzi D.B. The path towards a high-performance solution-processed kesterite solar cell/ D.B. Mitzi, O. Gunawan, T.K.Todorov, K. Wang, S.Guha // Sol. Energ. Mat. Sol. C. – 2011. – V. 95. P. 1421-1436.

3. Xiangbo Song. A Review on Development Prospect of CZTS Based Thin Film Solar Cells / Xiangbo Song, Xu Ji, Ming Li, Weidong Lin, Xi Luo and Hua Zhang// International Journal of Photoenergy. – 2014. – V 2014. – Article ID 613173. – P. 11.

4. Barkhouse D.A.R. Device characteristics of a 10.1% hydrazine-processed Cu2ZnSn (Se,S)4 solar cell/ D.A.R. Barkhouse, O.Gunawan, T. Gokmen, T.K. Todorov, D.B. Mitzi// Prog. Photovolt.: Res. Appl. - 2001. – V. 20. – P. 6.

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ

5. Winkler M. T. "Optical designs that improve the efficiency of $Cu_2ZnSn(S,Se)_4$ solar cells"/ M. T. Winkler, W. Wang, O. Gunawan, H. J. Hovel, T. K. Todorov, D. B. Mitzi // Energy & Environmental Science. – 2013. – V. 7 (3). – P. 1029–1036.

6. Nische R. Crystal growth of quaternary 1_2246_4 chalcogenides by iodine vapor transport / R. Nische, D. F. Sargent & P. J.Wild// J. Cryst Growth. – 1967. - V. 1. - P. 52-53.

7. Patel K.K. Effects of Annealing on Structural Properties of Copper Zinc Tin Sulphide (CZTS) Materia/ K.K. Patel, D.V. Shah, Vipul Kherajl// Journal of Nano and Electronic Physics. – 2013. – V. 5. – No 2. – 02031(3pp).

8. Zhou Y. Sphere-like kesterite Cu_2ZnSnS_4 nanoparticles synthesized by a facile solvothermal method/Y. Zhou, W. Zhou, Y.F. Du, S. Wu//Mater. Let. – 2011. – V. 56. – P. 1535-1537.

9. Wei M. Synthesis of spindle-like kesterite Cu_2ZnSnS_4 nanoparticles using thiorea as sulfur source/ M. Wei, Q. Du, D. Wang, W. Liu, G. Jiang, C. Zhu// Mater. Let. – 2012. – V. 79. – P. 177-179.

10. Kheraj V. Synthesis and characterisation of Copper Zinc Tin Sulphide (CZTS) compound for absorber material in solar-cells/ V.Kheraj, K.K.Patel, S.J. Patel, D.V. Shah//J. Cryst. Growth. – 2013. V. – 362. – P. 174.

11. Wang K. Thermally evaporated Cu2ZnSnS4 solar cells/ K. Wang, O. Gunawan, T. Todorov, B. Shin, S.J. Chey, N.A. Bojarczuk, D. Mitzi, S. Guha//Appl. Phys. Let. – 2010. – V. 97. – P. 143508(3).

12. Katagiri H. Cu2ZnSnS4 thin film solar cells/ H. Katagiri//Thin Solid Films. - 2005. - V. 480. - P. 426-432.

13. Sekiguchi K. Epitaxial growth of Cu_2ZnSnS_4 thin films by pulsed laser deposition/ K. Sekiguchi, K. Tanaka, K. Moriya, H.Uchiki// Phys. Status Solidi C.– 2006 –V. 3. – P. 2618-2621.

14. Tanaka T. Preparation of Cu_2ZnSnS_4 thin films by hybrid sputtering/ T.Tanaka, T. Nagatomo, D. Kawasaki, M. Nishio, Q. Guo, A. Wakahara, A. Yoshida, H. Ogawa//J. Phys. Chem. Sol. – 2005. – V. 66. – P. 1978-1981.

15. Rajeshmon V.G. Role of precursor solution in controlling the optoelectronic properties of spray pyrolysed Cu_2ZnSnS_4 thin films/ V.G. Rajeshmon, C. Sudha Kartha, K.P. Vijayakumar, C. Sanjeeviraja, T. Abe, Y. Kashiwaba// Sol. Energy. – 2011. – V. 85. – P. 249-255.

16. Schurr R. The crystallisation of Cu_2ZnSnS_4 thin film solar cell absorbers from co-electroplated Cu–Zn–Sn precursors/ R. Schurr, A. Hölzing, S. Jost, R.Hock, T. Vo β , J. Schulze, A.Kirbs, A. Ennaouic, M. Lux-Steiner, A.Weber, I.Kötschau, H.-W. Schock//Thin Solid Films. – 2009. – V. 517. – P.– 2465-68.

17. Shibuya T. From Kesterite to Stannite Photovoltaics: Stability and Band Gaps of the Cu2(Fe,Zn)SnS4/T. Shibuya, Y. Goto, Y. Kamihara, M. Matoba, K. Yasuoka, L. A. Burton, A.Walsh// Appl. Phys. Lett. – 2014. – V. 104. – P. 0219121–0219124.

18. Ki W. Earth-Abundant Element Photovoltaics Directly from Soluble Precursors with High Yield Using a Non-Toxic Solvent/ W. Ki, H. W. Hillhouse //Adv. Energy Mater. – 2011. – V. 1. P. 732-735.

19. Himmrich M. Far infrared studies on stannite and wurtzstannite type compounds / M. Himmrich, H.Haeuseler //Spectrochimica Acta. – 1991. – V. 47A. – P. 933-942.